(19)

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication number:

1020030050981 A

(43)Date of publication of application: 25.06,2003

(21)Application number

1020010081771

(71)Applicant:

LG.PHILIPS LCD CO., LTD.

(22)Date of filing:

20,12,2001

(72)Inventor:

LEE, MIN JIK PARK, CHEOL U

(30)Priority:

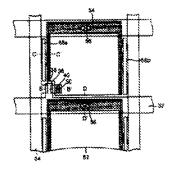
(51)Int. CI

G02F 1/136

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND METHOD FOR FABRICATING THE LIQUID CRYSTAL DISPLAY

(57) Abstract:

PURPOSE: A liquid crystal display and a method for fabricating the liquid crystal display are provided to maintain a uniform horizontal distance between a pixel electrode and a data line and prevent shortcircuiting of neighboring pixel electrodes. CONSTITUTION: A thin film transistor is formed at the intersection of a gate line(32) and a data line (34). A pixel electrode(52) is connected to the thin film transistor to drive a liquid crystal cell. A storage electrode(54) is formed to be superposed on a portion of the pixel electrode having a predetermined distance from the data line and a portion of the gate line. A hole (58a,58b) is formed between the storage electrode and the data line along the data line. The distance between the data line and the pixel



electrode is 4 micrometers or longer. The width of the hole is less than 3 micrometers.

copyright KIPO 2003

Legal Status

Date of request for an examination (20011220) Notification date of refusal decision (00000000) Final disposal of an application (registration) Date of final disposal of an application (20050425)

Patent registration number (1004934350000)

Date of registration (20050525)

Number of opposition against the grant of a patent ()

Date of opposition against the grant of a patent (00000000)

Number of trial against decision to refuse (200510:001039)

Date of requesting trial against decision to refuse (20050218)

Date of extinction of right ()

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.7		(11) 공개번호	零2003~0050981	
G02F 1/136		(43) 공개일자	2003년06월25일	
(21) 출원번호	10-2001-0081771	***************************************		
(22) 출원일자	2001년12월20월			
(71) 출원인	앭지 팔랑스 앭시다 주식회사			
	대한민국			
	150-875			
	서울 영등포구 여의도동 20번지			
(72) 발영자	박쏥우			
	대한민국			
	702-757			
	대구광역시목구구왕통칭구타훈102통410호			
	이민적			
	대한민국			
	701-782			
	대구광역시동구신천2동선천주공아파트:07-803			
(74) 대라인	김영호			
(77) 성사청구	있윰			
(54) 출원명	법병조화 드 및 자소사표정원			

유약

본 발명은 화질을 향상시킬 수 있는 액칭표시소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

본 발명에 따른 액정묘시소자는 데이터라인과 게이트라인의 교차부에 형성되는 박막토랜지스터와, 박악토랜지스터에 접속되어 액정縩용 구동하기 위한 회소전곡과, 데이터라인과 소정간격 이격되는 회소전국의 일부 영역과 게이트라인의 일부영력에 중첩되도록 형성되는 스토리저전국과, 데이터라인을 따라 스토리지전교과 데이터라인 사이에 형성되는 율율 구배한다.

印册至

£5

从脉段

도면의 간단한 설명

도 1은 동상의 액정표시소자器 나타내는 평면도.

도 2는 도 1에서 선 "A-A"를 따라 절취한 액정표시소자를 나타내는 단면도.

또 3a 내지 또 3e는 또 2에 도시된 액종표시소자의 제조방법을 나타내는 단면도.

도 4는 도 2에 도시된 화소전국의 패턴불량을 나타내는 도면,

또 5는 본 발명에 따쁜 액정표시소자를 나타내는 평면도.

도 6은 도 5에서 선*8-8", *C-C", *C-C" 등 따라 절취한 액정표시소자를 나타내는 단면도,

도 7a 및 도 7b는 도 5에 도시된 제1 및 제2 홀의 패턴님과정을 나타내는 도면.

도 8a 내지 도 8e는 도 6에 도시된 액정표시소자의 제조방법을 나타내는 단면도.

~<도면의 주요부분에 대한 부호의 간단한 설명>

1,31: 月型0000002,32: 週间量器图

4,34 : 데이터라인 • • • • 6,36 : 게이트전곡

22.52: 화소전극

발영의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자에 관한 것으로, 특히 화질을 향상시킬 수 있는 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

통상의 액정표시소자는 견계용 이용하여 액정의 광투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다. 이를 위하여, 액정표시소자는 액정설률이 배트릭스 형태로 배열되어진 액정姚넗과, 이 액정패넗을 구봉하기 위한 구동회로를 구배하게 된다. 액정패널에는 액정설을 각각에 전계을 인가하기 위한 화소전곡들과 공통전국이 마련되게 된다. 통상, 화소전국은 하부기판 상에 액정샗병로 형성되는 반면 공통전국은 상부기판의 전면에 일채화되어 혐성되게 된다. 화소전국을 각각은 소유치 소자로 사용되는 박막 토랜지스터(Thin Film Transistor: TFT)에 접속되게 된다. 화소전국은 박막 토랜지스터를 통해 공급되는 데이터신호에 따라 공통전국과 함께 액정설을 구동하게 된다.

도 1 및 도 2종 참조하면, 액정표시소자는 데이터라인(4)과 게이트라인(2)의 교차부에 위치하는 TFT부(TP)와, TFT부(TP)의 드레인전국 (10)에 접속되는 화소전국(22)과, 화소전국(22)과 게이트라인(2)과의 중청부분에 위치하는 스토리지 캐패시터부(SP)差 구비한다.

TFT부(TP)는 케이트라인(2)에 접속된 케이트전국(6), 데이터라인(4)에 접속된 소스전국(8) 및 드레인접촉촉(20)을 통해 최소전국(22)에 접속된 드레인전국(10)으로 이루어진다. 또한, TFT부(TP)는 케이트전국(6)에 공급되는 케이트전업에 의해 소스전국(8)과 드레인전국(10)간에 채널을 형성하기 위한 반도채충(14,16)을 더 구네한다. 이러한 TFT부(TP)는 케이트라인(2)으로부터의 케이트신호에 응답하여 데이터라인(4)으로부터의 데이터신호을 선택적으로 화소전국(22)에 공급한다.

화소전국(22)은 데이터라인(4)과 게이트라인(2)에 의해 분할된 행 영역에 위치하며 광무과용이 높은 투명무기도전통질로 이루어진다. 이 화소전국(22)은 드레인점촉흡(20)을 경유하여 공급되는 데이터신호에 의해 상부기판(도시하지 않음)에 형성되는 공통전국(도시하지 않음)과 전위치를 발생시키게 된다. 이 전위차에 의해 하부기판(1)과 상부기판(도시하지 않음) 사이에 위치하는 액점은 유전율이방성에 의해 최전하게 된다. 이에 따라, 광원으로부터 회소전국(22)을 경유하여 공급되는 평을 상부기판 쪽으로 투과되게 한다.

스토리지 캐패시터부(SP)는 청소전곡(22)의 전압변통을 억제하는 역할을 하게 된다. 이러한 스토리지 캐패시터부(SP)는 게이트라인(2)과, 게이트절면막(12)을 사이에 두고 스토리지전곡(24)으로 형성된다. 이 스토리지전곡(24)은 보호막(18) 상에 형성된 스토리지접촉흡(26)을 통해 화소전곡(22)과 전기적으로 접속된다.

이러한 액정표서소자의 제조방법은 도 3a 내지 도 3e를 결부하여 설명하기로 한다.

먼저, 하루기판(1) 상에 게이트급속층을 중착한 후 패터닝함으로써 도 3a에 도시된 바와 같이 게이트라인(2) 및 게이트전극(6)이 형성된다. 게이트라인(2) 및 게이트전극(6)이 형성된다. 이 형성된다. 게이트라인(2) 및 게이트전극(6)이 형성된다. 이 게이트라인(1) 상에 제1 및 제2 반도체물질을 중착한 후 패터닝함으로써 활성충(14) 및 오익접촉충(16)이 형성된다. 그런 다음, 게이트젊연막(12) 상에 데이터급속층을 중착한 후 패터닝함으로써 스토리지전극(24), 소스전극(8) 및 드레인전극(10)이 형성된다. 이후, 제2 절면물질을 중착하여 보호충(18)을 형성한 후, 보호충(18)을 관용하는 드레인접촉률(20) 및 스토라지접촉률(26)이 형성된다. 보호충(18)이 형성된 하루기판(1) 상에 투명전도성물질을 중착한 후 패터닝함으로써 핫소전극(22)이 형성된다.

상술한 구조의 액정표시장치에 있어서 보호막(18)은 주로 잘화실리콘(SiNx) 또는 산화실리콘(SiOx)과 같은 유전율이 큰 무기정면물질로 형성된다. 이러한 보호막(18)을 사이에 두고 형성되는 화소전극(22)과 데이터라인(4)은 기생 캐피시터(Cds)에 의한 커용형 효과를 최소회하기 위하여 일정한 수평간격(x), 예컨데 3~5㎞의 간격을 유지해야만 한다. 그러나, 화소전극(22) 형성시 데스얼라인먼트가 발생하게 되어 화소전극(22)의 좌우로 데이터라인(4) 간의 간격이 일정하지 않아 데이터라인(4)과 화소전극(22) 간의 기생 캐패시터(Cds) 용량이 불균일해지게 된다. 이 불균일한 기생 캐패시터(Cds)에 의한 커통형 충과로 데이터라인(4)에 공급되는 데이터신호가 용화되어 화소전극(22)에 공급됨에 따라 화실이 영화되는 문제점이 있다.

또한, 화소전국(22) 형성서 도 4에 도시된 바와 값이 투명전도성물질(22a)을 포토래지스트패턴(30)으로 패터닝시 포토래지스트패턴(30)을 제외한 일부명역에 투명전도성물질(22a)이 일부 남이 화소전곡(22) 간의 단락이 발생하는 문제점이 있다.

跃位 羟金代 의徒 化正单的 的思望

마라서, 본 발명의 목적은 화질용 항상사람 수 있는 액증피사소자 및 그 제조방법을 정공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

삼기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정표서소자는 데이터라인과 개이트라인의 교차부에 행성되는 박각트랜지스단와, 박막트랜지스단에 접속되어 액정셆용 구동하기 위한 화소전국과, 데이터라인과 소정간격 이격되는 화소전국의 일부 명역과 게이트라인의 일부명역에 중첩되도록 행성되는 스토라지전국과, 데이터라인을 따라 스토리지전국과 데이터라인 사이에 행성되는 書景 구비한다.

상기 테이터라인과 화소전국의 이격거리는 4㎞이상인 것을 목장으로 한다.

- 상기 홀의 폭운 3㎞이하인 것을 뽁장으로 한다.
- 상기 스토리지전국은 역"ሆ"자 형태로 형성되는 것을 특징으로 한다.

상기 백정묘시소자는 게이트라인과 스토리지전국 사이에 형성되는 게이트젊연학과, 박막토랜지스터, 데이터라인 및 스토리지전국을 닿는 보호막을 구비하며, 홅은 보호악 및 게이트절연막을 관용하는 것을 특징으로 한다.

성기 목적물 당성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정표시소자의 제조방법은 기판 상에 제이트라인을 형성하는 단계와, 기판 상에 제이트라인을 형성하는 단계와, 제이트집면의 양성함과 동시에 제이트라인과 중합되는 영역에서 신장되어 데이터라인과 명행하게 형성되는 스토리지전국을 형성하는 단계와, 게이트질면의 상에 보호총을 형성하는 단계와, 스토리지전국과 데이터라인 사이에 심기보호총과 제이트집면의을 관용하는 홀과 스토리지전국을 눈출시키는 스토리지접촉重을 형성하는 단계와, 보호총 상에 화소전국을 형성하는 단계을 고함한다.

상기 액정표시소자의 제조방법은 기판 상에 개이료전국을 형성하는 단계와, 개이료절면막 상에 반도체총을 형성하는 단계와,

개마트절면막과 반도채충 상에 소소전국 및 드레인전국을 형성하는 단계와, 보호충을 관통하여 화소전국과 드레인전국을 접촉시키는 드레인접속**활**을 형성하는 단계器 포항하는 것을 촉장으로 한다.

성기 데이터라인은 소토리지전국과 약 4㎞이상으로 이격되어 형성되는 것을 특징으로 한다.

상기 홀의 폭은 약 3㎞이하인 것을 폭장으로 한다.

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 이정뚫은 함부 도면을 참조한 본 발명의 바람직한 실시 에에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.

이하, 본 방명의 버림직한 실시 예뜷을 또 5 내지 또 8e艛 참조하여 성세하게 설명하기로 한다.

도 5 및 도 6을 참조하면, 액정표시소자의 하부기판(31)은 데이터라인(34)과 게이트라인(32)의 교자부에 위치하는 TFT부(TP)와, TFT부(TP)의 드레인전국(40)에 접속되는 화소전국(52)과, 회소전국(52)과 이전단의 게이트라인(32)과 충청부분에 위치하는 스토리지 캐퍼시터부(SP)을 구비한다.

TFT부(TP)는 게이트라인(32)에 접속된 개이트전국(36), 데이터라인(34)에 접속된 소스전국(38) 및 드래인접촉률(50)를 통해 최소전국(52)에 접속된 드래인전국(40)으로 이루어진다. 또한, TFT부(TP)는 게이트전국(36)에 공급되는 게이트전앙에 의해 소스전국(38)과 드래민전국(40)간에 채널을 형성하기 위한 반도채충(44,46)을 더 구비한다. 이러한 TFT부(TP)는 게이트라인(32)으로부터의 게이트신호에 응답하여 데이터라인(34)으로부터의 데이터신호를 선택적으로 화소전국(52)에 공급했다.

회소전국(52)은 데이터라인(34)과 게이트라인(32)에 의해 분활된 셑 영역에 위치하며 광투파율이 높은 부명무기도전물질로 이루어진다. 이 회소전국(52)은 뜨레인접촉촉(50)용 경유하여 공급되는 데이터신호에 의해 상부가판(도시하지 않음)에 형성되는 공통전국(도시하지 않음) 과 전유치를 발생시키게 된다. 이 전위차에 의해 하무기판(31)과 상부가판(도시하지 않음) 사이에 위치하는 백점은 유전율이방성에 의해 회전하게 된다. 이에 따라, 평원으로부터 첫소전국(52)을 경유하여 공급되는 광윤 상부가판 쪽으로 투과되게 한다.

소토리지 캐페시터부(SP)는 화소전국(52)의 전압변동을 억제하는 역활을 하게 된다. 이러한 소토리지 캐페시터부(SP)는 케이트라인(32) 과, 게이트젊었막(42)을 사이에 두고 형성되는 소토리지전국(54)으로 이루어진다. 스토리지전국(54)은 보호막(48)에 형성된 소토리지전축을 (56)을 통해 화소전국(52)과 전기적으로 접촉된다.

또한, 스토리자전국(54)은 데이터라인(34)과 통잃층에 형성되며, 데이터라만(34)과 평행하게 선정되어 최소전곡(52)과 중첩된다. 이스토리자전국(54)과 데이터라인(34) 간의 이격거리는 약 4㎞이상으로 형성된다.

이에 따라, 화소전국(52)의 좌우에 위치하는 데이터라인(34)과 화소전국(52) 간의 수평거리가 일정해져 화소전국(52)과 데이터라인(34) 간의 기생캐패사터(Cds) 용량이 일정해진다. 이에 따라, 종래 기생캐패사터(Cds) 불균일에 의한 데이터신호의 열화용 방지함 수 있어 화절이 개선된다. 또한, 스토리지전국(54)이 화소전국(52)의 일부영역을 감싸는 역"U"지 형태로 형성되므로 종래보다 스토리지진국(54)면적이 넓어져 스토리지캐패사터용량값이 커진다.

이러한 스토리지전국(54)과 데이터라인(34) 사이에는 보호총(48)과 게이트질면막(42)을 관통하는 제1 및 제2 書(58a,58b)이 청성된다. 제1 및 제2 書(58a,58b)은 데이터라인(34)器 따라 길게 형성되며, 약 3㎞이하의 폭을 갖도록 형성된다. 이 때, 스토리지전국(54)과 데이터라인(34) 사이에 패런 물량에 약한 단략이 형성되어 있더라도 저절로 끊어지는 효과를 가지게 된다.

이러한 제: 및 제2 套(58a,58b) 상에 화소전국(52)을 행성하는 투명전도성물질(52a)은 도 7a에 도시된 바와 같이 제1 및 제2 套(58a,58b)의 경사부에 상대적으로 얇게 충착된다. 상대적으로 얇게 중착된 투명전도성물질(52a)은 포토레지스트패턴(60)을 이용한 습식식각시 도 7b에 도시된 바와 같이 상대적으로 식각되는 깊이가 낮아 투명전도성물질(52a)이 빨리 식각되어 투명전도성물질(52a)이 끊어진다. 이에 따라, 이웃하는 화소전국(52)까라의 단락결함을 방지할 수 있다.

반면에, 스토리지접촉흡(56)과 드레인접촉흡(50)과 대용되는 영역에 중착되는 투명전도성물질(52a)은 그 상부에 포토레지스트페틴(60)이 행성된다. 이에 따라, 습식식각시 포토레지스트페틴(60) 하부에 투명전도성물질(52a)이 잔존하게 되어 추후에 화소전국(52)으로 형성된다.

도 8a 내지 도 8e는 도 6에 도시된 액종표시소자의 제조방법을 나타내는 도면이다.

도 8a를 참조하면, 기판(51) 성에 스퍼터링(sputtering) 등의 중착방법으로 게이트곱속층이 중착된다. 게이트곱속층으로는 알루데늄(Ai) 또는 알루데늄 합금 등이 이용된다. 이어서, 게이트금속층을 식각공정을 포함하는 포토리쏘그래피 공정으로 패터닝함으로써 게이트라인(32) 및 게이트전극(36)이 형성된다.

도 86署 참조하면, 계이트라인(32) 및 개이트전극(36)이 형성된 기판(31) 상에 게이트절면막(42)이 형성된다. 게이트절면막(42)은 무기절연물질인 산화심리콘(SiOx) 또는 정화심리콘(SiOx)이 사용된다. 게이트절면막(42) 상에는 제1 및 제2 반도체충이 회학기상증작(Chemical Vapor Deposition) 방법으로 연속 중작된다. 제1 반도체충은 물순물이 도핑되지 않은 비정질심리콘으로 형성되며, 제2 반도체충은 N형 또는 P형의 물순물이 도핑된 비정질심리콘으로 형성된다. 이어서, 제1 및 제2 반도체충이 건식식각(Dry Etching) 공정을 포함하는 포토리쏘그래피 방법으로 패터닝됨으로써 활성충(44) 및 모막접촉충(46)이 형성된다.

도 8c종 참조하면, 활성층(44) 및 오믹접촉총(46)이 형성된 게이트절면막(42) 상에 CVD방법 또는 스퍼터링(sputtering) 등의 중착방법으로 데이터금속총이 중착된다. 데이터금속총으로는 크롬(Cr) 또는 물리보면(Mo)동으로 형성된다. 이어서, 데이터금속총은 송식식각 공정을 포함하는 또토리쏘그래파 공정으로 패터팅됨으로써 스토리지전극(54), 데이터라인(34), 소스전극(38) 및 드레인전극(40)이 형성된다. 그 다음, 소스전극(38)과 드레인전극(40) 사이로 노출된 오믹접촉총(46)이 건식식각 공정으로 제거되어 소스전극(38)과 드레인전극(40)을 문리시킨다. 오믹접촉총(46)이 일부 제거됨으로써 활성총(44)에서 소스 및 드레인전극(38,40)사이의 게이트전곡(36)과 대응하는 부분은 채널이 된다.

도 86을 참조하면, 스토리지전국(54), 데이터라인(34), 소스전국(38) 및 트레인전국(40)이 형성된 기판(31)의 게이트참연막(42) 상에 절연%절이 중착된다. 절연%절의 재질로는 아크림(Acryl)계 유기화함께, BCB(benzocyclobutene), PFCB(perfluorocyclobutane) 등의 유기절연%절이 또는 질화실리콘(SiNx), 산좌실리콘(SiOx) 등의 무기절연%절로 행성된다. 이어서, 절연%절을 식각공정을 모함하는

포토리쏘그래피공정으로 패터닝함으로써 보호총(48), 스토리지접촉흡(56), 드레인접촉흡(50), 제1 및 제2 흡(58a,58b)이 왕성된다.

스토리지접촉흡(56)은 보호충(48)을 관용하여 스토리지전국(54)의 일부가 노출되도록 형성되며, 드레인접촉흡(50)은 보호충(48)을 관용하여 드레인전국(40)의 일부가 노출되도록 형성된다. 제1 및 제2 흡(58a,58b)은 보호충(48)과 게이트필연막(42)을 관용하여 이웃하는 화소전국간의 단락결합을 방지한다.

또 8e署 창조하면, 보호막(48) 상에 스퍼터링(sputtering) 등과 같은 중착방법으로 투명전국총이 황성된다. 투명전국총은 인용-단-옥사이드(Indium-Tin-Oxide: ITO). 인품-징크-옥사이드(Indium-Zinc-Oxide: IZO) 또는 인동-틴-징크-옥사이드(Indium-Tin-Zinc-Oxide: ITZO)으로 사용된다. 이어서, 투명전국총이 식각공정을 포함하는 포토리쏘그래피 공정으로 패터님임으로써 화소전국(52)이 형성된다. 화소전국(52)은 보호막(48)을 관용하는 드레인접촉촉(50)을 통해 드레인전국(40)과 접속되며, 스토리지접촉촉(56)을 통해 스토리지전국(54)과 접속된다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명에 피른 액정표시소자 및 그 제조방법에 의하면, 스토리지전국을 데이터라인과 동일층에 데이터라인과 평행하게 형성되어 화소전곡과 중첩된다. 이에 따라, 화소전곡과 데이터라인 간의 수평간격을 일정하게 유지화 수 있다.

또한, 데이터라인과 스토리지전곡 사이에 裏暴 행성함으로써 이웃하는 화소전국간의 단락결정물 방지할 수 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당입자라면 본 발명의 기술사상을 말할하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 ᄦ혀 청구의 범위에 의해 정하여져야안 할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

테이터라인과 게이토라인의 교차부대 형성되는 박악트랜지스터와,

- 상기 박막트랜지스터에 접속되어 액정싫을 구동하기 위한 화소전국과,
- 상기 데이터라면과 소정간격 이격되는 화소전국의 일부 영역과 상기 계야트라면의 일부영역에 중첩되도록 청성되는 스토리지전국과,
- 성기 데이터라면을 따라 상기 쇼토리지전국과 상기 데이터라인 사이에 형성되는 書級 구배하는 것을 ਝ청으로 하는 액정표시소자.

왕구항 2.

제 1 황에 있어서,

상기 데이터라인과 화소전국의 이렇거리는 4㎞이상인 것을 쪽장으로 하는 액정표서소자.

청구항 3.

제 1 항에 있어서.

상기 홀의 폭은 3㎞이하인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

참구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 스토리지전국은 역"U"자 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

청구항 5.

제 1 항에 있어서.

- 상기 게이트라인과 스토리지전국 사이에 형성되는 게이트젊연막과,
- 상기 박막표런지스터, 데이터라인 및 스토리지전극을 덮는 보충악용 구비하며,
- 상기 출은 생기 보호학과 게이트젊연학을 관통하는 것을 특징으로 하는 액점표시소자.

청구항 6.

가판 집에 계이트라인을 형성하는 단계와.

상기 기판 상에 게이트젊연막을 형성하는 단계와,

상기 제대트집면막 상에 데이터라인과 형성함과 동시에 상기 게이트라인과 중철되는 영역에서 신정되어 상기 데이터라인과 평형하게 형성되는 소도리지전국을 행성하는 단계와,

상기 게이트절면막 상에 보호총을 형성하는 단계와.

상기 스토리지전국과 데이터라인 사이에 상기 보호총 및 게이트절면막물 관용하는 書과 상기 스토리지전국을 노출시키는 스토리지접촉활을 행성하는 단계와,

상기 묘호층 상에 화소전곡을 형성하는 단계器 포함하는 것을 폭장으로 하는 맥정표시소자의 제조방법,

청구창 7.

제 6 항에 있어서,

삼기 기판 상에 게이트전국을 형성하는 단계와,

- 생기 개이트절연막 상에 반도체충을 형성하는 단계와,
- 상기 게이트절연막과 반도체총 상품 소스전국 및 드레인전국을 형성하는 단계와,

상기 보호충물 권통하여 상기 회소전국과 도래인전국을 접촉시키는 도레인접촉**활동 형성하는 단계% 포함**하는 것을 복장으로 하는 액장표시소자의 제조방법.

청꾸항 8.

제 6 항에 있어서,

상기 데이터라인은 상기 스토리지전국과 약 4㎞이상으로 이격되어 형성되는 것을 촉장으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

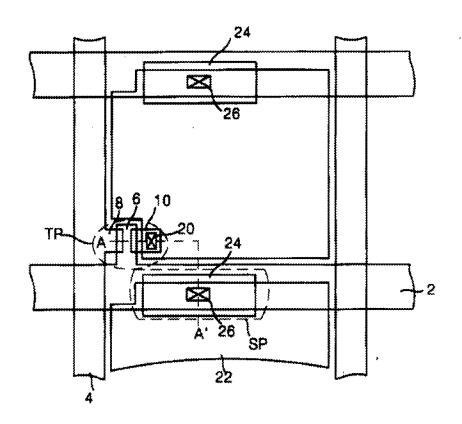
청구황 9.

제 6 항에 있어서,

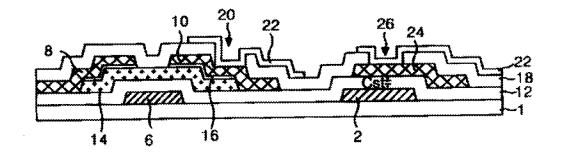
상기 출의 폭운 약 3㎞0:하인 것을 특징으로 하는 액징표시소지의 재조방법,

도면

£91



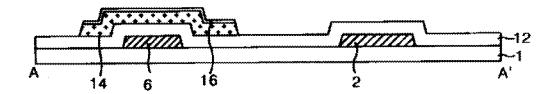
至28 2



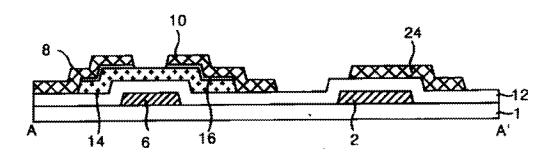
도면 3a



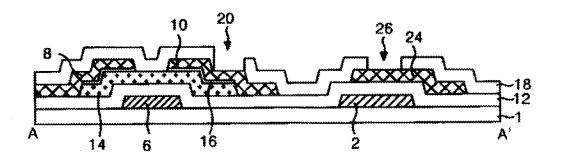
£28 3b



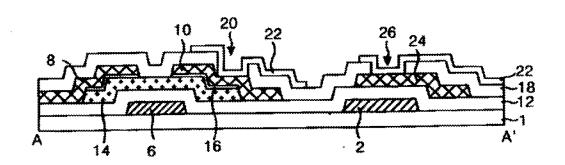
⊊@ 3c



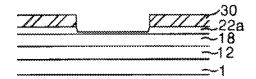
⊞@ 3d



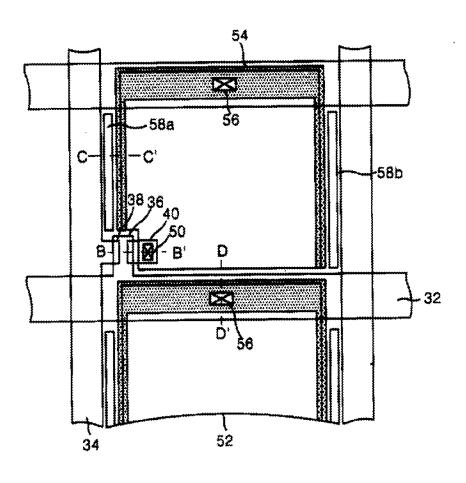
⊊£ 3e



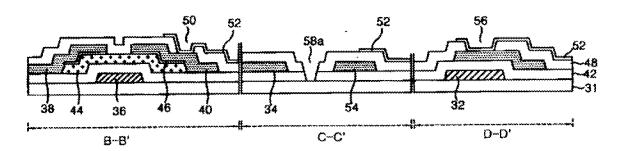
도면 4



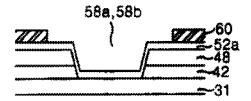
至25 5



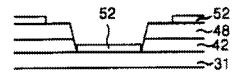
도면 6



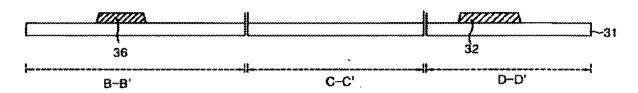
⊊@ 7a



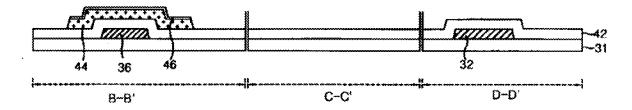
至95 7b



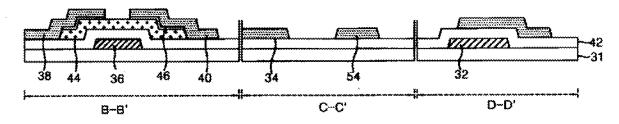
£₿8a



도면 8b

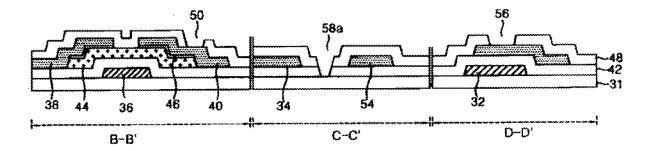


도면 8c

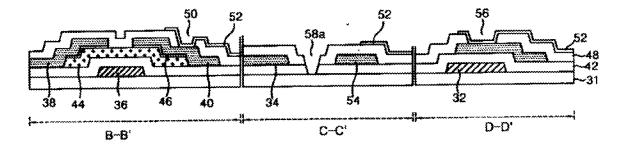


도면 86

2009/9/9



⊊® 8e



2009/9/9